#### JP2000221435

# Title: EXPOSURE RECORDING DEVICE

#### Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an exposure recording device capable of forming an accurate image without causing image irregularly in the subscanning direction of a recording medium by simple constitution. SOLUTION: A laser beam L outputted from a semiconductor laser LD is separated to a normal light beam Lo and an abnormal light beam Le by a polarizing optical device 32 after the direction of polarization is adjusted by a 1/2 wavelength plate 30 constituting an image-formation optical system 16, and guided to recording film F. In such a case, the normal light beam Lo and the abnormal light beam Le separated in the subscanning direction (direction shown by an arrow Y) of the film F and condensed are synthesized, so that a synthesized pattern having nearly rectangular intensity distribution is formed. Then, the image having no irregularity in the subscanning direction (direction shown by the arrow Y) is formed from the synthesized pattern.

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号 特別2000-221435

(P2000-221435A) (43)公嗣日 平成12年8月11日(2000.8.11)

(51) lntCl.7 G 0 2 B 26/10 维别机号

FI C02B 26/10 テーヤニート\*(参考) C 2 H O 4 ii

審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 8 頁)

(21) 出順番号

特顯平11-22301

(22) 出験日

平成11年1月29日(1989.1.29)

(71)出職人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中初210番地

(72)発明者 宮川 一郎

神奈川県建柄上郡開成町宮合798番地 富 士写真フイルム株式会社内

(74) 代理人 10007/665

弁理士 千葉 剛宏 (外1名)

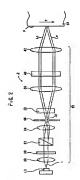
F ターム(参考) 2NO45 ACB9 BA23 BA42 CB24

#### (54) [発明の名称] 鄭光記録装置

#### (57)【要約】

【觀題】簡易な構成により、記録媒体の副走査方向に対する画像むらが生じることのない高精度な画像を形成することのできる露光記録装置を提供することを目的とす。

「解決手段」半端体レーザレから出力されたレーザビームしは、結復光学系16を構成する1/2級長数30 により偏光方向が開題された後、個光光学系73 によって正常光しのおよび異常光しにか着され、風味フルに「場かさ、この場合、起歩ブイルムドの副社を方向(矢印Y方的)に分離して象光された正常光しのおよび異常光しをか成されることで、唯矩形状の強度分布を有する合成パターンが形成され、この合成パターンから顕出生方向(矢印Y方向)にむめのない画風を形成することができる。



Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】副走査方向に対して広がりを有した強度分 布からなる光を出力する光線を用いて記録媒体を主走査 し、画像を記録する露光記録装置であって、

前記光源から出力された光のパターンを記録媒体上に結 像する結像光学系と、

前記光のパターンを前記記録媒体上の前記副走査方向に 対して複数生成する複数パターン生成手段とを備え、

複数の前記パターンを重量させることで前記案注意方向 に対して略矩形状の強度分布からなる合成パターンを生 成し、前記合成パターンにより前記記録媒体を主走査す ることを将破とする露光記録装置。

【請求項2】請求項1記載の装置において 前記光源 は、横多モード半導体レーザであることを特徴とする露 光記録装置。

【請求項3】請求項1記載の装置において 前記光源 は、アレイ半導体レーザであることを特徴とする露光記 鉄装置。

【請求項4】請求項1~3のいずれかに記載の装置において 前記結像光学系は、前記光線から出力される光の ニアフィールドパターンを前記記線媒体上に結像することを特徴とする環光配接装置。

【請求項5】請求項1~3のいずれかに記載の装置において 前胚結像光学系は、前配光線から出力される光のファーフィールドバターンを 前記記録媒体上に結像することを特徴とする第半記録装置。

【請求項6】請求項1~3のいずれかに記載の装置において前記結議光学系は、前記パターンにおける前記刷 走金方向の両端部をけるアパーチャ部材を有することを 特徴とする業光部接続置。

【諸求項9】諸求項7記線の装置において 前記備光光 学業予は、前記光が発散する部位または集光する部位に 配設され、前記正常光と前記異常光とを前記別走査方向 に対する異なる位置から射出することを特徴とする鑑光 記録装置。

(輸売項10] 第5項 73億の必能において 前記光源 と前記程光光学系との間には、個光上が前記光分 を中心として回動制御可能な1/2波長板または1/4 波長板が起設され、前記視光学等等から割出される前 記記所光を加速解光の光量影や確定1/2波長板な たは前記1/4波長板の回動角底によって前脚すること を特別とする最近記録装置。

【請求項11】請求項7記載の装置において 前配偏光

光学素子は、一軸性結晶であることを特徴とする露光記 録装置。

【請求項12】請求項1記載の装置において 前記模数 パターン生成手段は、前記光の光軸上に頂点が設定さ れ、前記光始を中心として前記光を前記測法金方向に対 林に分離するプリズムであることを特徴とする露光記録 装置。

【請求項19】請求項12配款の装置において 前記プ リズムには、前記光無を中心として対称となる制定査方 向の一方の面に1/2該長板が配設されることを特徴と する電光訓練装置。

【発明の詳細な説明】

#### [0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、光源からの光により記録媒体を定金し、画像を記録する露光記録装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】画像記録の分野において、面像処理の施 されたデジクル信号に基づき、レーザ光学系を配動制度 、記録技体に西院契照による事後を悪足起発するレー サ記録技術があったでいる。なお、画像が第光記録さ れた記録機体は、必要に応じて現像機に供給され、演像 から朦朧を実施しませ

【0003】ここで、レーザ光源としては、例えば、単一機モード半等体レーザや光ファイバレーザ等のコヒーレント光源、あるいは、高出力が得られる光ファイバカップルドレーザ等のインコヒーレント光度が採りたり、たる、特に、ガスレーザに比較して、小型軽量、高効率、長寿命等の利点を有する半等体レーザが注目されており、この半導体レーザを組み込んだレーザ記録技運が開発されている。

【0004】ところで、前記のコヒーレント光源を用いた場合、記録媒体上に形成されるレーザビームの集光スポットの強度分布はガウス分布状になる。

【0005】また、光ファイバカップルドレーザの場合、レーザビームが光ファイバによって記録媒体立傍まで導かれるため、独展分布が優一様な円形の葉光エボットが得られる。ここで、レーザ配基装置では、場常、副走査報送される記簿媒体の主走査方向にレーザビームを変させることで2次元画像を形成しているため、日形の葉光力は一環分される。したはよって副走査方向にカウス分布に近い等状の機度分布地としる。

【0006】配射媒体上でのレーザビームの積分速度が、例12に示すように、制定金方向にリてガウスが、有収である場合、レーザビームの強度が突動したり、レーザビームの集光点と記録媒体との位置にずれが生じると、特性Aまたはおに示すように特分速度が突動するため、記録媒体の発色順値によって決定される発色機固がままたはあるように変動し、それが重像の温度せるとし

て出現してしまう。この濃度むらは、例えば、主走査方 向に対して直線的なエッジを有する画像の場合、前配エ ッジの位置が副走査方向にゆらいだ画像となってしま

う。また、記録解析に悪度もらがある場合や現場限に現 能力らがある場合においても、死色機能が投動すること になるため、同様にして面積むらが円限してしまう。 【0007】そこで、七田間人は、記録媒体上でのレー ザビームの別様な分布を制定変が用に機制形状とすること により、両機むらの出現を抑制することのできる技術を 提案している(特羅平10-60196号)。このよう な独投分布を得ることのできる光源としては、様多モー ド半等はレーザや単一横と一ドが活化度が向に配射され たアレイ半線なレーザを単一横さことができる。

## [8000]

【発明が解決しようとする課題】ところで、これらの光 源においては、施度分布の合体形状は卑地形状となる が、複数の光波を制度支方向に認力の発生することがあ る、使って、高神技を面談記録を行うためには、四凸の が、付金が成れて発していませた。 が、のはいるでは、 が、のはいるでは、 が、のはいるでは、 といった対策が必要となった。 といった対策が必要になる。 といった対策が必要になる場合がある。 といった対策が必要になる場合がある。 といった対策が必要になる場合がある。 といった対策が必要になる場合がある。

【0009】本発明は、前記の課題を考慮してなされた ものであり、信息を構成により光の強度分布を略矩形状 とし、画像むらのない高精度な画像を形成することので きる露光記録検査を提供することを目的とする。

#### [0010]

【振題を解決するための手段】本売明に係る露光記録装置では、那走査方向に対して広がりを有した現後を有かなるをかのケッシを結構光学系を力して記録媒件上に結構させる際、推敷のオターンを生成手段によって前記記録 無体の記述査方向に2階分のパターンを生成し、これらを合めすることにより、前述走方向に対して略矩形状の数度分布を示す合成パターンを生成することができる。

【0011】この場合、光微度の変勢、記録媒体の発色 関値の変動、合成パターンの結保位置と記録媒体との位 置すれ等によらず、画像むらのない高精度な画像を記録 することができる。

[0012] なお、光漉としては、憩度分布のパターン を電矩形状とすることのできる横多モード半端体レーザ やアレイ半線休レーザを用いることができる。また、結 像光学系にアパーチャ部材を挿入し、パターンの副走査 方向両前部での形状を整かされば、さらに矩形状に近い パターンを得ることができる。

【0013】また、複数のパターンは、光を正常光と異 常光とに分離する個光光学素子や、現点が発動上に設定 され、光を光熱を中心として副走査方向に対称に分離す るアリズム等を用いて生成することができる。

【0014】 偏光光学素子を用いる場合には、正常光と

県常光との光量の服分を等しくするため、偏光した光を 出力する光源と偏光光学素子との間に1/2級長根や1 /4級長板を配設し、これらを光解を中心として回動制 側可能に構成することが頑ましい。また、アリズムを用 いる場合には、外離されて偏光下側とかいように 走を方向の一方の光を導く間に1/2級長板を配設し、 偶光方的が資文するように積成することが凝ましい。 [0015]

【現明の実施の形態】図18よび図2は、本発明の開発 記録装置が連用されるレーデ記録装置10を示す。これ レーデ理鉄幅図10は、実際ペッド12から出力された レーザビームLをドラム14上に装着された記録フィルムド(記録媒体)に照射することで、面積売調画能を記 まするようにしたものである。なお、記録フィルムドに は、ドラム14か欠印火方向(当た金方向)に回転し、 電光ペッド12が矢印ソ方向(当た金方向)に回転し、 電光ペッド12が矢印ソ方向(当た金方向)に呼動する ことで、2次正確線が形成される。また、面積売到回場 とは、レーザビームLをオンオフ飛筒することで、記録る 可積によって所定の階間が得られるようにした面線であ

【0016】 露光へッド12は、吟直被開光からなるレーザビームLを批対する半線除レーザリン(光温)と、レーザビームLのエアフィールドパターンを記録と、レーザビームLのエアコイールドスターとを増える。なお、半導体レーザLDとしては、図13に示すように、記録フィルムFの創走金方向(矢印ソ万向)に対して所定の価を有する態度分布のパターンを形成する場象モード半線体レーザ、あいは、推察の国・博士モードが活性関小配列されたアレイ半導体レーザを用いることができる。また、このような程度分布を有するものであれば、他の光線を用いることができる。また、このような程度分布を有するものであれば、他の光線を用いることをできる。

10017] 植態性学業16は、半導体レーザレDから 出力されたレーザビームLのエアフィールドパケーンを 起対セルルトビに樹実する光学業であり、半弾体レー が上の組上り、コリメータレンズ28、1/2或株板3 0、横光光学業子32、シリンドリカルレンズ34、3 6、38、40、集光レンズ42が横に配列されている。なお、シリンドリカルレンズ34もはび36は、ひーザビームとは軽き方向(矢切が方向)にのかま光する整形化学業子であり、シリンドリカルレンズ36および40は、レーザビーム上を生産方向(矢印ン方向)にの今集光する整形化学業子であり、シリンドリカルレンズ36および40は、レーザビーム上を生産方向(矢印ン方向)にの今集光する整形化学業子であり、シリンドリカルレンズ36および40は、レーザビームLを生産方向(矢印ン方向)にの今集光する歴形光学業子であり、

【0018】1/2波長限30は、コリメータレンズ2 8によってコリメートされた略直線傷光からなるレーザ ビームレの開光方向を調整するもので、光学権が1/2 波長板30の入射面に沿った方向に設定されており、図 1に示す失和6方向に回転割削可能に構成される。

【0019】 偏光光学素子32は、光学鞋が互いに直交 する2つの一軸性結晶44、46を張り合わせ、レーザ ビームトを記録フィルムトの副定を方向(大田で方向) に対して正常光にしるよび異常光しに分離するもの 信念たのアリズム)で、例えば、図3に示すように、レーザビーム上の入射側に配置される一報性結晶44の光 学性がレーザビーム上の光暢に平行に設定され、レーザ ビーム上の出射側に配置される一報性結晶46の光学報が隔上差方向(矢田で方向)と直交する方向に設定され、 。この場合、正常光しらは、個光光学業子32によって朝途直立 し、異常光しらは、個光光学業子32によって朝途直立 向(矢田で方向)に歴がされる。なお、個光光学業子3 ととしては、一幅社結晶46の光学報が形態を方向 (矢田で方向)と置がされる。なお、個光光学業子3 ととしては、一幅性結晶44の光学動が一呼どった の光報に直交し、一幅性結晶46の光学軌が形態を方向 (矢田で方向)と直交する方向に設定されるもの(Wall sator ツブズム)であってもといる

【0020】本実施形態のレーザ記録装置10は、基本 的には以上のように構成されるものであり、次に、その 作用効果について説明する。

【0021】画原情報に応じて変減され、半等体レーザ 上角り出力もたれたレーザビー人は、コリメータン ズ28によって平行光環とされた後、1/2波美郷30 に入射する。1/2波美版30に入射した物直線形式で あとレーザビー人しは、その情光力的が問題されて個光 光学集予32に供給される。この場合、例えば、1/2 級長数30分光等的シーザビームしの優 光方南を分とすると、1/2波長板30を遊過したレー ザビーム上の棚光方向は、一分となる、後って、1/2 意表版30次光の第1に、のとなる。後って、1/2 意表版30次光である。

【0022】 標光学学等う2に接給されたレーザビームしは、各一軸性結晶44、46を透過する際に正常光 Loと異常光しをとが開催される。この場合、一種性結 品4年においては、レーザビームしが学学結に沿って進 行するため、正形光しのと原常光し。とに分積されて が、一軸性結晶46においては、レーザビームしの進行 方向と光学報とが値変し、且つ、光学場の方向が保証を の、正常先しのは重進するが、異常光しは測しま方向 (矢印ソ方向)と正光をあるが、異常光しは測しま方向 (矢印ソ方向)と正光色の影片の表が となり、変形としての影片内炎がは、循光光学来子3 2の光能力向に対する厚みや材質によって任意に顕整す るととができる。

(0023)こで、保光光学素子32によって副走室 方向(矢印字方的)に分離された正常光しっるおび異常 だしの強度は、前段に配置されている1/2級長板3 0によって同じ壊綻に訓整することができる。すなわ ち、1/2級長板30を光報を中心として回動劇制し、 レーザビームしの側光方向が一軸性結晶46の近半執方 向に対して略45°となるように観査することにより、 下紫米しの側影と原常光しの機能と原生に観査す ることができる。

【0024】なお、1/2波尺板30の代わりに1/4 波長敷を用い、この1/4波尺板を実施を中心として回 動解的することで既光光学素が32に入射するレービー 一人上が円備光となるように構成した場合であっても、 同様にして正常光10の機能と顕常光1cの機能を同じ に設定することができる。まな、結機分半系16は されるレーザビームしは、直線備光に限定されるもので はなく、楕円環光や円備光であってもよいことは勿論で ある。

【0025】副走査方向(矢印Y方向)に分離され、強 度の調整された正常光しのおよび異常光しゃは、シリン ドリカルレンズ34、38によって副走査方向(矢印Y 方向)のみが整形される一方、シリンドリカルレンズ3 6. 40によって主走査方向 (矢印X方向) のみが整形 され、集光レンズ42を介してドラム14上の記録フイ ルムFにニアフィールドパターンとして結像される。 【0026】この場合、記録フイルムF Fでは、図4に 示すように、正常光Loによる強度分布のニアフィール ドパターンPoと、異常光しeによる強度分布のニアフ ィールドパターンPeとが副走査方向(矢印Y方向)に 合成され、合成パターンPoeが得られる。すなわち、 ニアフィールドパターンPoの極大値、極小値をニアフ ィールドパターンPeの極小値、極大値に対応させるよ うに、優光光学素子32を用いて二アフィールドパター ンPoおよびPeの副走査方向(矢印Y方向)に対する ずれ量を調整することにより、凹凸の少ない合成パター

【0027】使って、このような合成パケーンPocを 用いて画像を記録した場合、レーザビームLの強度変 動、レーザビーALの結構常置を記録イルルドとの光 輸方向に対する位置すれ棒があっても、発色範囲の空 輸出極めて小さく、副走来方向(矢印下方向)に対して 画像むらが出現することはない。また、強度分布の変動 (四凸) が少ないため、半導体レーザしDの出力を増大 させることなく、高精度交通像を変して形成すると ができる。さらに、強度分布の変動 (四凸) が少ない半 導体レーザしDを脱資する必要もなく、結果的にコスト を促動されるたった。

ンPoeを得ることができる。

【0028】なお、図2の仮想線で示すように、副走査 方向(矢印で方向)に対して一定の隔の間口部47を有 するアパーチャ部材48を、シリンドリカルレンズ34 と36との間の塊、始かいに関する形状を今シレ のの間定査方向(矢印で方向)に対する形状をそらに 矩形状に近い形状とすることができ、一層矢好な画像を 機能することができる。

【0029】図5は、他の実施形態のレーザ記録装置5 0を示す。なお、図1および図2に示すレーザ記録装置 10と同一の構成要素には、同一の参照符号を付し、そ の説明を管轄する。 [0030] レーザ記録報要50を構建する結構光学系52は、図13とが図2に示す結構光学系16を構成する研光分学系52の代わりに、シリンドリカルレンズ363とが38間のレーザビームしの発散する格位に無触性結晶54の光学物の方向は、レーザビームしが発散方向と耐速空方向(矢印Y方向)との間かとなるように設定される。たち、一種性結晶543、集化レンズ42と記録フイルルドとの間のレーザビームしが栄光する部位に配数してもいい。

(0031] 1/2後長板30により開光方向が開整され、シリンドリカルレンズ34により副走並方向(矢町 Y方向)に発放と響とされたレーザビー人Lは、図6に示すように、一般性結晶54により正常光しのまが第一条光しのに分離される。この場合、正常光しの左対で第一条光しのに分離される。この場合、正常光しのに対する一般性結晶54の限率は、光学戦の方向によらず一定であるため、レーザビー人Lの光射力のと次子が1の大力が10元とでいる。第二次で発がレーゲビー人しの光射力のとだよって発生の、1部元光学物が一がビー人しの発情力に記録を支方向(矢町Y方向)と同に設定されているため、レーザビー人Lの光準から形態を方向(矢町Y方向)に列生を対したが展表が表す。

[0032] この結果、正常光しのおよび異常光しの ニアフィールドパターンは、シリンドリカルレンズ3 8、40および第光レンズ42を介して記録フォルムア 上の限定室方向(矢印ツ方向)に所定量ずれた位置に夫 4集光されることにより、図1および図2に示す実施形 服の場合と回牒に、図4に示す啐矩形状の強度分布を得 ることができる。

ルレンズ38に導かれる。

【0033】図7は、他の実施形態のレーザ記録装置6 0を示す。なお、図1および図2に示すレーザ記録装置 0と同一の構成要素には、同一の参照符号を付し、そ の説明を省略する。

[0035] ブリズム64に入射したレーザビームL は、出射面66a、66bにおいて駆折され、副走査方 向(矢印い方向)にずれた2組のレーザビームL1およ びL2として記録フイルムFに導かれ、同様にして、図 4に示す報分強度からなる強度分布を得ることができ あ、たお、アリズム64の入間面膜を緩削量とて構成 することもできる。また、出層間66a。66bまたは 入射値の傾斜方向は、光解に対して対称であればよく、 例えば、プリズA64を回レンズ状に構成してもよい。 [0036] 図のは、図8に示すプリズA64の入射値 の中、レーザビー人上18を使ぶる回に1/2線表板68 8を配数したものである。この場合、1/2線表板68 の光学線の方向や噴痕線形であるレーザビームしの帽 光方向に対してある。は設定することにより、レーザームしの帽 ピームし1の間光方向をレーザビームし2の側光方向に対 レス90とすることができる。これにより、レービームし18よびL2が記録フイルムF上で干渉すること が全く。別走査方向(矢印ソ方向)に対して矩形状とな お機分件を得ることができる。

【0037】関10は、半導体レーザレから出力されたレーザビームLのファーフィールドパターンを記録フィルムF上に結散する結後光学系70可能成を示す。な 205に示すレーザ記録雑節50と同一の構成実実には、同一の郵照符号を付し、その別報を確する。 [0038] 結後光学系70は、半導体レーザLD側より集光レンズ72、1/2接表板30、一様性結晶・4、シリンドリカルレンズ36、40、紫光レンズ42

を順に原列して構成される。
【0039】この場合、半導体レーザレDは、集光レンズ720点。原設を開催されており、集光レンズ72は、半導体レーザしDから出力されたレーザビルムにのファーフェールドパターンを集光レンズ73は、半確な所での「二点実験で示す。)に結構する、このファーフィールドパターンは、主筆室方向に対してガラスを指状とつているので、シリンカルレンズ36、40を用いてその方向にのみ襲形した後、集光レンズ42を介して記録フィルムドに結集される。

【0040】このようにして、図1および図2に示すニアフィールドパターンを用いた場合と同様に、副走査方向(矢印Y方向)に対して略矩形状となるファーフィールドパターンを記録フイルムF上に結像し、むらのない、画像を形成することができる。

【0041】関11は、関10に示す結構光学系70のファーフィールドパターンが形成される位置に、図2の合と同様に、関連参方向、矢印7分前、は対するビーム整形を行うアパーナー部材86を配置したものである。この場合、関連を分布からなファーフィールドグーンを影響フィルムド上に結構することができ、これによって、一層好理な画像を形成することができる。「0042]

【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る露光 記録装置によれば、レーザビームの記録媒体上における 被度分布を副走金方向に対して略矩形状とすることがで きるため、記録媒体の発色関値の変勢やレーザビームの 強度変動等の影響を受けることが殆どなく、副走査方向 に対する画像むらが好速に抑制される。このように、極 めて簡易な構成により、記録媒体の副走査方向に対する 画像むらが生じることのない画像を形成することができ

# 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本実施形態のレーザ記録装置の斜視構成図であ 8.
- 【図2】図1に示すレーザ記録装置の平面構成図であ
- 【図3】図2に示す偏光光学素子の作用説明図である。
- 【図4】2つのニアフィールドパターンを合成して得ら れる合成パターンの説明図である。 【図5】他の実施形態に係るレーザ記録装置の平面構成
- 図である。
- 【図6】図5に示す一軸性結晶の作用説明図である。
- 【図7】他の実施彩態に係るレーザ記録装置の平面構成 図である。
- 【図8】図7に示すプリズムの作用説明図である。
- 【図9】図7に示すプリズムに1/2波長板を設けた構

成の説明図である。

- 【図10】他の実施形態に係るレーザ記録装置の平面構 成団である。
- 【図11】図10に示すレーザ記録装置におけるファー フィールドパターンが形成される位置にアパーチャ部材 を配設した場合の平面構成図である。
- 【図12】従来のガウス分布状の強度分布を有する光源 を用いた場合の画像むら発生の説明図である。
- 【図13】副走査方向に広がりを有したレーザビームの 合成前の強度分布の説明図である。
- 【符号の説明】
- 10、50、60…レーザ記録装置 12…露光ヘッド 14…ドラム 16, 52, 6
- 2、70…結像光学系 30、68…1/2波長板
- 3 2… 優光光学素
- 64…プリズム 44、46、54…一軸性結晶 F…記録フイルム I.D.・・・半導体レー

